PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

11-349668

(43)Date of publication of application: 21.12.1999

(51)Int.CI.

C08G 61/10 C08G 61/02

(21)Application number: 10-160223

(71)Applicant: JSR CORP

(22)Date of filing:

09.06.1998

(72)Inventor: SHIBA TADAHIRO

AKIIKE TOSHIYUKI

GOTO KOHEI

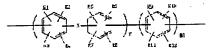
(54) PHENYLENE GROUP-CONTAINING POLYMER AND ITS PREPARATION

(57) Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To obtain a curable polymer excellent in heat resistance, low dielectric constant and solvent resistance by substituting a phenylene group-containing polymer comprising a specific recurring unit by allyl groups to a specific

degree.

SOLUTION: The objective curable phenylene group-containing polymer comprises a specific recurring unit represented by the formula and has a substitution ratio by allyl groups, defined by the following equation, of 0.1-400 mole % and a wt. average mol.wt., in terms of polystyrene, of 1,000-1,000,000. [The substitution ratio by allyl group] is (the total mole number of allyl groups in the phenylene group-containing polymer)/(the total mole number of phenylene groups in the phenylene groupcontaining polymer)×100(%). In the formula, X is S, -SO2, O (CH2)O, fluorenylene group or the like; R1-R12 are the same or



different and are each an aryl, H, a halogen, an alkyl or a haloalkyl; (r) is a number of 1-10; (n) is 0.1-100 mole %; and (m) is 0-99.9 mole %.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

Date of sending the examiner's decision of rejection

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2000 Japan Patent Office

(19)日本国特許庁(J P)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開發号

特開平11-349668

(43)公開日 平成11年(1999)12月21日

(51) Int CL⁶

織別記号

ΡI

C 0 8 G 61/10 61/02 C 0 8 G 61/10 61/02

審査請求 未請求 請求項の数2 OL (全 6 頁)

(21)出願番号

特顯平10-160223

(71)出廢人 000004178

ジェイエスアール株式会社

(22) 出願日

平成10年(1998)6月9日

東京都中央区築地2丁目11番24号 (72)発明者 桑 唯容

東京都中央区策地二丁目11番24号 ジェイ

エスアール株式会社内

(72) 発明者 教池 利之

東京都中央区集地二丁目11番24号 ジェイ

エスアール株式会社内

(72) 発明者 後藤 幸平

東京都中央区築地二丁目11番24号 ジェイ

エスアール株式会社内

(54) 【発明の名称】 フェニレン基合物国合体およびその製造方法

(57)【要約】

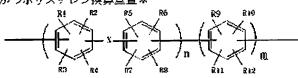
【目的】 耐熱性、低誘電率性、耐溶剤性に優れたフェニンとと有重合体を得る。

【締成】下記一般式(1)で表される繰り返し単位からなり、次式で定義されるアリル基の置換率が()、1モル%~400モル%以下であり、かつボリスチレン換算重置*

* 平均分子置が1、000~1,000,000であることを特徴とするフェニレン基含有重合体およびその製造方法。

一般式(1)

[fb1]



【式中、Xはイオウ原子、-SO2-、-(C目)2-、-O(C目2),O-、-(CYY) p-で表される基(ととで、YおよびY)は同一または異なり、水素原子、アリール基、アルキル基、ハログン化アルキル基を示す)またはフルオレニレン基であり、R1~R1は、

同一または異なり、アリル基、水素原子、ハロゲン原子、アルキル基、ハロゲン化アルキル基であり、pは0または1の数を示し、rは $1\sim10$ 0数を示し、nは $0.1\sim100$ モル%。mは $0\sim99.9$ モル%を示す。]

【特許請求の範囲】

【請求項】】 下記一般式(1)で表される繰り返し単 位からなり、次式で定義されるアリル基の置換率が 0.1 モル%~4())モル%以下であり、かつポリスチレン換 算重量平均分子量が1,000~1,000,000で あることを特徴とするフェニレン基含有重合体。

1

* アリル基置換率= (フェニレン基含有重合体のアリル基 の全をル数 /フェニレン基含有重合体のフェニレン基の。 全モル数) × 1 () () (%) **一般式(1)**

[(k1]

[式中、Xはイオウ原子: -SO2-、-(CH)2-、 -O(CH2),O-、-(CYY*) p-で表される基 (ことで、YおよびY) は同一または異なり、水素原 子。アリール墓。アルキル墓、ハロゲン化アルキル基を 示す) またはフルオレニレン基であり、R1~R11は、 同一または異なり、アリル基、水素原子、ハロゲン原 子。アルキル基。ハロゲン化アルキル基であり、pは〇 または1の数を示し、 rは1~10の数を示し、 nは 0.1~100モル%。mは0~99.9モル%を示 **※20**

※す。)

【請求項2】 下記一般式(2)で表される繰り返し単 位からなるフェニレン基含有重合体に、有機アルカリ金 | 届を作用させ、アリルハライドで置換することを特徴と する請求項1記載の硬化性フェニレン基含有重合体の製 造方法。

一般式 (2) [化2]

R] 4 817 **R13**

[式中、Xはイオウ原子、-SO2-、-(CH)2-、 -O(CH2),O-、-(CYY))p-で表される基 (ここで、YおよびY) は同一または異なり、水素原 子」アリール基」アルキル基、ハロゲン化アルキル基を 示す) またはフルオレニレン基であり、R*1~R*1は、 同一または異なり、水素原子、ハロゲン原子、アルキル 基。ハロゲン化アルキル基であり、pは0または1の数。 を示し、rは1~10の数を示し、nは0.1~100 モル%、血は0~99.9モル%を示す。〕

【発明の詳細な説明】

【発明の属する技術分野】本発明は、硬化性フェニレン 基含有重合体およびその製造方法に関する。

[0002]

【従来の技術】大規模集積回路(LSI)は、微細加工 技術の進歩を反映して、高集績化、多機能化、高性能化 をたどっている。その結果、回路抵抗や配線間のコンデ ンサー容置(以下、それぞれ、「寄生抵抗」、「寄生容 置」ともいう)が増大して、消費電力が増加するだけで なく、遅延時間も増大して、デバイスの信号スピードが 低下する大きな要因となっている。そのため、寄生抵抗 や寄生容量を下げることが求められており、その解決策 の一つとして、配線の周辺を層間絶縁膜で彼う事によ り、寄生容置を下げてデバイスの高速化に対応しようと 50 ーテル結合を含むためポリフェニレンと比べ満足なもの

している。しかしながら、層間絶縁膜には、実装基板製 造時の薄膜形成工程やチップ接続、ピン付けなどの後工 程に耐えられる優れた耐熱性を有することが必要であ る。との高耐熱性の有機材料として、ポリイミドが広く 知られているが、極性の高いイミド基を含むため、低誘 震性 低吸水性の面では、満足なものは得られていな い。一方、極性基を含まない高耐熱の有機材料として は、ポリフェニレンが知られている。このポリフェニレ ンに、可密性を付与するために、一般に側鎖を導入する ことが行われているが、側鎖を導入することにより、耐 熱性が低下したり、原料の製造が煩雑なるなどの問題が ある。

【0003】また、主鎖に屈曲基を導入することによっ 49 て、可溶性を付与し高耐熱性、低誘電率性、加工性、及 び透明性に優れたポリマーが関示されているが、その優 れた溶剤可溶性のため、溶剤の攻撃を受けやすい。ポリ イミドにおいては、アセチレン、マレイミド、またはビ ニル末繼を有する硬化剤で硬化させることによって、耐 恣削性を改善することが提案されているが、そのように 硬化させられたポリイミドは誘電率が上昇するという間 題がある。また、ポリフェニレンエーテルに架橋墓を導 入し顕化させることによって、耐熱性ならびに耐薬品性 を改善することが提案されているが、誘電率の面ではエ

ではない。

[0004]

【発明が解決しようとする課題】本発明は、これら従来 技術を問題点になされたもので、耐熱性、低誘電率性、 耐溶剤性に優れた硬化性フェニレン基含有重合体。およ ひとの製造方法を提供しようとするものである。

3

[0005]

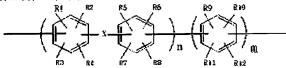
【発明を解決するための手段】本発明は、下記一般式 (1)で裹される繰り返し単位からなり、次式で定義さ れるアリル基の置換率が0.1モル%~400モル%以下 10 である硬化性フェニレン基含有重合体(以下、「本発明※

*のフェニレン基含有重合体」という)、および下記一般 式(2)で表されるフェニレン基含有重合体に、有機ア ルカリ金属を作用させ、アリルハライドで置換させるこ とを特徴とする硬化性フェニレン基含有重合体の製造方 法を提供するものである。

【①①06】アリル基置換率=(フェニレン基含有重合 体のアリル基の全モル数/フェニレン基含有重合体のフ ェニレン基の全モル数)×100(%)

一般式(1)

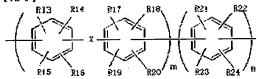
[{k3}



[式中、Xはイオウ原子: -SO2-、-(CH)2-、 -O(CH2),O-、-(CYY)) p-で表される基 (ここで、YおよびY) は同一または異なり、水素原 子」アリール墓」アルキル墓、ハロゲン化アルキル基を 20 示す) またはブルオレニレン基であり、R1~R11は、 同一または異なり、アリル基、水素原子、ハロゲン原 子。アルキル墓。ハロゲン化アルキル墓であり、pは① または1の数を示し、上は1~10の数を示し、nは 0.1~100モル%。mは0~99.9モル%を示 す。〕

【()()()7】一般式(2)

[{{\psi}4}]



(式中、Xはイオウ原子、-SO2-、-(CH)2-、 -O(CH2),O-、-(CYY))p-で表される基 (ことで、YおよびY) は同一または異なり、水素原 子、アリール墓、アルキル墓、ハロゲン化アルキル基を 示す) またはブルオレニレン基であり、R***~R**は、 同一または異なり、水素原子、ハロゲン原子、アルキル 40 基。ハロゲン化アルキル基であり、pは0または1の数 を示し、止は1~10の数を示し、nは0.1~100 モル%、mはり~99.9モル%を示す。〕

【0008】本発明において前記一般式(1) (2) における?および?'のうち、アルキル基としては、メ チル基、エチル基、プロビル基、ブチル基などが、ハロ ゲン化アルキル量としては、トリフルオロメチル量、ペ ンタフルオロエチル基などが、アリール基としては、フ まニル基、ビフェニル基、トリル基、ベンタフルオロフ ェニル基などが挙げられる。また、 $R^{1}\sim R^{14}$ のうちハー 50 しては、アリルクロライド、アリルブロマイド、アリル

ロゲン原子としては、フッ素原子などが、アルキル基と しては、メチル基、エチル基などが、ハロゲン化アルキ ル墓としては、トリフルオロメチル墓、ペンタフルオロ エチル基などが、アリル墓としては、プロペニル墓など が、アリール基としては、フェニル基、ペンタフルオロ フェニル基などが挙げられる。本発明において、一般式 (1) で表されるフェニレン基含有重合体のポリスチレ ン換算重量平均分子量は、通常、1、000~1、00 0、000、好ましくは1、500~200,000で ある。

【①①①9】本発明の硬化性フェニレン基含有重合体を 製造する方法は、前記一般式(2)で表されるフェニレ ン基含有重合体を有機アルカリ金属でメタル化し、アリ 30 ルハライドで置換反応する工程から成る。一般式(2) で表されるフェニレン基含有重合体の具体例としては、 ポリ(1,4-フェニレンメチレン-1,4-フェニレン)、ポ り(1.4-フェニレン-9.9-フルオレニレン-1,4-フェニレ ン) ポリ(1.4-フェニレン-2.2-ヘキサフルオロプロ ピレン-1,4-フェニレン)、ポリ(1,4-フェニレン-2,2-プロビレン-1,4-フェニレン) などが挙げられる。 特に ポリ(1,4-フェニレン-2,2-ヘキサフルオロプロピレン-1,4-フェニレン)が耐熱性、低誘電率性の点で好まし

【①①】①】有機アルカリ金属としては、有機リチウム 化合物、特に炭素数1~10のアルキルリチウムがメタ ル化反応を容易に進めることができることが好ましい。 有機アルカリ金属の具体例としては、メチルリチウム、 n-ブチルリチウム、sec-ブチルリチウム、tert-ブチル リチウム等を挙げることができる。好ましくはn-ブチル リチウム、sec-プチルリチウム、tert-プチルリチウム である。有機アルカリ金属の使用置は、一般式(2)で 表されるフェニレン基含有重合体のフェニレン基1モル に対して9.991~5 モルが好ましい。アリルハライドと

アイオダイドが挙げられる。特に、反応性の面からアリルプロマイド、アリルアイオダイドが好ましい。アリルハライドの使用量は、一般式(2)で表されるフェニレン基含有重合体のフェニレン基1モルに対して0.001~5モルが好ましい。

【①①11】本発明において、一般式(2)で表されるフェニレン基含有宣合体と有機アルカリ金属、及びアリルハライドとの反応は、チトラヒドロフラン(以下THFと略称する)、1,4シオキサン、シメトキシエタン、シエチルエーテルなどのエーテル系溶媒中で行える。また、N,N,N,N,N-チトラメチルエチレンジアミンの存在下にベンゼン、トルエン、キシレン、シクロヘキサンなど炭化水素系溶媒を用いて行うこともできる。実際の反応に殴してこれらの溶媒は、鏡製、脱水などの前処理を行うことが好ましく。また、これらの溶媒は適度な割合で複合してもよく、反応を阻害しないものであればその他の溶媒を複合してもよい。反応は窒素、アルゴンなどの不活性ガス下に行うことが好ましい。

【①①12】一般式(2)で表されるフェニレン基含有重合体と有機アルカリ金属との反応。及びそれに続くア 20リルハライドとの反応の温度、時間については特に制限はない。たとえば、有機アルカリ金属との反応の場合、反応は-78°C~溶媒の沸点(系が凝固する場合は凝固点から沸点の間)。好ましくは①℃~用いる溶媒の沸点の間で行われ、反応時間は通常1秒~48時間である。本発明において、アリル基の置換率を制御する因子としては、反応温度、反応時間、溶媒種、反応させる有機アルカリ金属の置及びアリルハライドの重等が挙げられる。どの因子によっても置換率を制御できるが、好ましくは有機アルカリ金属の置を変化させ、これと等置以上のア 30リルハライドを作用させるか、あるいは過剰置の有機アルカリ金属を賄い、アリルハライドの量を調節する方法が好ましい。

【①①13】本発明におけるアリル基の置換率は、一般式(1)で表されるフェニレン基含有重合体のフェニレン基の全モル数の比で定義され、最大で400モル%であり、通常、0.1~100モル%であり、好ましくは1~50モル%である。本発明の硬化性フェニレン基含有重合体に導入されたアリル基は、核磁気共鳴スペクトル(以下NMRと略称する)、赤外吸収スペクトルによって確認でき、1H-NMRスペクトルのビーク面積からは置換率を求めることができる。

一方、60重量%を超えると、充分に流延せず、均一な 塗膜が得られない場合がある。本発明の硬化性フェニレン基含有重合体には、フィルムの基板への密着性を増す ために、密着助剤などを混合しても良い。本発明の硬化 性フェニレン基含有重合体は、加熱によってアリル基が 付加反応し硬化することができる。

[0015] この硬化成型物は、本発明の硬化性フェニレン基含有重合体をスプレー法、スピンコーティング法、またはキャスティング法、好ましくはスピンコーティング法などによって基材に塗布し、通常250~400℃、好ましくは300~350℃に加熱し架橋を行うことにより膜として形成することができる。本発明の硬化性フェニレン基含有重合体は、低誘電、性高耐熱性、耐溶剤性を有しており電子部品用絶繰膜、例えば、層間絶繰膜、保護膜、プリント基板材料、封止材料として、また、光学用途として好適に用いることができる。

[0016]

【実施例】以下、実施例を挙げを発明をさらに具体的に 説明するが、本発明は以下の実施例に限定されるもので はない。なお、実施例中、%および部は、特に断らない 限り重置基準である。また、実施例中の各種の測定項目 は、下記のようにして求めた。

宣量平均分子量(Mw)、数平均分子量(Mn) ゲルバーミエーションクロマトグラフィー(GPC)側 定により、ボリスチレン換算で求めた。

5%重置減少温度 (Td5)

TG法により、チッ素雰囲気中、昇温速度10℃/分の条件で測定した。

比誘電率 (ε)

SUS基板に、上記と同様の方法で、重合体の塗機を形成させたのち、マスク蒸着により金電極を形成させ、比誘電率測定用サンブルとした。このサンブルの静電容置をLCRメーターにより測定し、下記の式から、比誘電率を求めた。

 $\varepsilon = C \cdot d / \varepsilon_o \cdot S$

ここで、εは比誘電率、Cは静電容量、ε。は真空中の 誘電率、Sは上部電極面積である。

体積固<u>有抵抗(p 、</u>)

試験片として、得られた重合体を、SUS基板に塗膜し 40 たものを用いた以外は、JIS K6911に準じて測 定した。

塗膜外観

目視により観察した。○ 変化無し △ 失透又はヒビ × 溶解を示す。

【0017】実施例1~3

アルゴンガス導入管、温度計を備えた内容論100m! の三つ口フラスコにポリ(1,4-フェニレン-2,2-ヘキサ フルオロイソプロピレン-1,4-フェニレン)(Mn:1 5800 Mw:31200)3.9gを加え、三つ口フ 50 ラスコ内をアルゴンガスで面換した。無水THF50m 7

!を添加し溶解させた後、室温でn-ブチルリチウムへ キサン溶液(1.6M) 12.5ml、25.6mlおよび37.5mlを加 え、アルゴン雰囲気下室温で1時間撹拌した。得られた 深青色の溶液に、アリルプロマイドをそれぞれ3、7m1 (実施例1) 7.4ml (実施例2) および11.1ml (実施 例3)を加え室温で1時間攪拌した後、氷冷下メタノー ルを加え反応を終了させた。得られた反応復合液にジェ チルエーテル200m!を加え2規定塩酸で抽出洗浄を 行った後、ジエチルエーテルを図去し、残留物をメタノ ールに投じ、沈殿を回収、乾燥し白色粉末状のポリマー を得た。『H-NMRによりアリル基の置換率を求めたと ころ。それぞれ5%、10%および21%であった。得 られたポリマー20部をプロビレングリコール-1-モノ メチルエーテル-2-アセテート(以下PGMEAと省略 する)80部に溶解させスピンコート法によりガラス基 板に塗布し、80℃、130℃でそれぞれ3分間。13 0℃ 300℃でそれぞれ30分間ずつ焼成し、均一な 塗膜を得た。得られた塗膜は無色透明であった。この塗 膜をPGMEA中に10分間浸け、その薄膜の状態を目 視による観察結果、比誘電率及び5%重量減少温度を表 20 1に示す。

[()()18]実施例4

アルゴンガス導入管、温度計を備えた内容領100m! の三つロフラスコにポリ(1,4-フェニレン-2,2-ヘキサ *

*フルオロイソプロピレン-1,4-フェニレン》(Mn: l 5800 Mw:31200)3.9gを加え、三つ口フ ラスコ内をアルゴンガスで置換した。無水THF50m 」を添加し溶解させた後、室温でカープチルリチウムへ キサン溶液(1.5M)30m!を加え、アルゴン雰囲気 下室温で1昼夜搬拌した。得られた深青色の溶液に、ア リルプロマイドを8.9m7加え室温で1時間攪拌した後. 氷冷下メタノールを加え反応を終了させた。得られた反 応混合液にジエチルエーテル200mlを加え2規定塩 酸で独出洗浄を行った後、ジェチルエーテルを留去し、 残留物をメタノールに投じ、沈殿を回収、乾燥し白色粉 末秋のポリマーを得た。1月-NMRによりアリル蟇の置 換率を求めたところ、33%であった。得られたポリマ ー20部をプロビレングリコール-1-モノメチルエーテ ル-2-アセテート(以下PGMEAと省略する)80部 に溶解させスピンコート法によりガラス基板に塗布し、 80℃、130℃でそれぞれ3分間、130℃、300 ℃でそれぞれ30分間ずつ続く成し、均一な塗膜を得 た。得られた塗膿は無色透明であった。この塗膿をPG MEA中に10分間浸け、その薄膜の状態を目視による

観察結果。比談電率及び5%重量減少温度を表しに示

[表1]

す。

	アル連種接軽96	तिक्र′°0	e(1 M-1 2)	pVΩam)	建 數個
実施列	5	475	232	1018 LILE	Δ
英祖外2	10	425	233	1018 以上	0
突触界3	21	422	233	1016 以上	0
実施外	33	430	235	1016 以上	0

[0019]

[発明の効果] 本発明のフェニレン基含有重合体は、耐熱性、低誘電率性、耐溶剤性に優れ、また、本発明によれば本発明のフェニレン基含有重合体を容易に製造することができる。

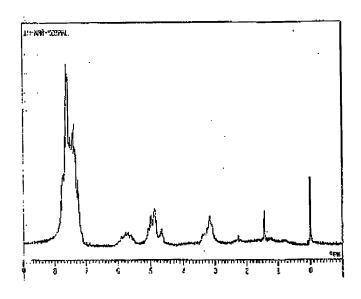
[0020]

【図面の簡単な説明】

【図1】実施例4で得られた重合体の¹H-NMRスペク トル(CDC1₁)である。

【図2】 実施例4 で得られた重合体の I R スペクトルである。

[図1]



[図2]

